

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 83110892.3

51 Int. Cl.⁴: B 41 C 1/04

22 Anmeldetag: 02.11.83

30 Priorität: 04.11.82 DE 3240654

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.05.84 Patentblatt 84/20

88 Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 01.04.87

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

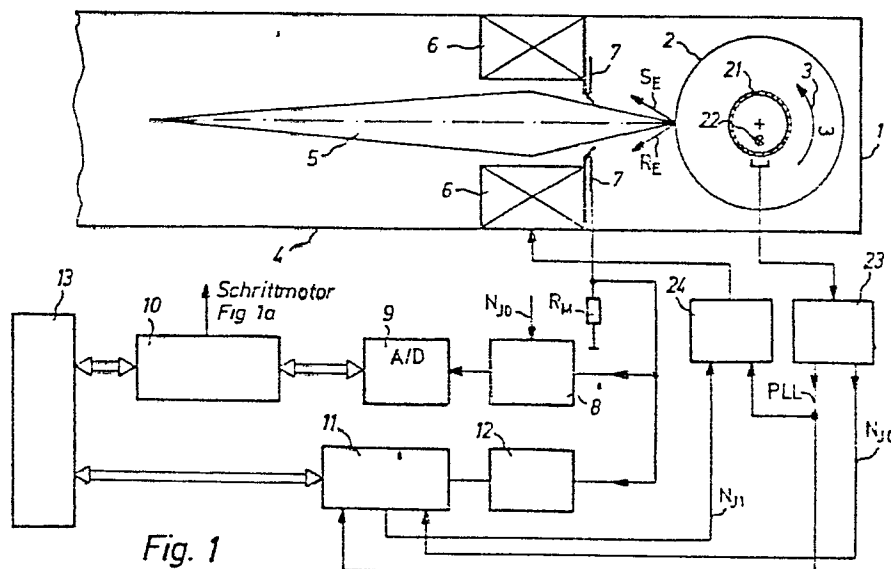
71 Anmelder: DR.-ING. RUDOLF HELL GmbH
Grenzstrasse 1-5
D-2300 Kiel 14(DE)

72 Erfinder: Beisswenger, Siegfried
Albert-Einstein-Strasse 22
D-2308 Preetz(DE)

72 Erfinder: Boppel, Wolfgang
Otto-Hahn-Strasse 22
D-2308 Preetz(DE)

54 Verfahren zum ortsgenauen Nachgravieren von Druckzylindern.

57 Es handelt sich um ein Verfahren zum ortsgenauen den Zylinder eingraviert und ausgewertet werden.
Nachgravieren von Druckzylindern, wobei spezielle Marken in





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0108376
Nummer der Anmeldung

EP 83 11 0892

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|---|--|---|--|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ³) |
| Y | DE-A-2 705 993 (HELL) * Seite 10, Zeile 4 - Seite 12, Zeile 3 * | 1,3 | B 41 C 1/04 H 04 N 1/36 |
| Y | DE-A-2 354 732 (CROSFIELD) * Seite 5, Zeile 7 - Seite 8, letzte Zeile; Seite 16, Zeile 4 - Seite 17, letzte Zeile * | 1,3 | |
| A | FR-A-2 438 853 (MEAD CORP.) * Seite 5, Zeile 24 - Seite 6, Zeile 1 * | 1,3 | |
| A | EP-A-0 053 885 (JERROLD DIVISION GENERAL INSTRUMENT) * Seite 4, Zeilen 12-17 * | 1 | |
| A | APPLIED PHYSICS LETTERS, Band 34, Nr. 5, 1. März 1979, Seiten 310-312, American Institute of Physics, New York, US; R.L. SELIGER et al.: "A high-intensity scanning ion probe with submicrometer spot size" * Seite 310, linke Spalte, Absätze 1,2; Seite 311, rechte Spalte, Absätze 2,3 * | 2,4 | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³) B 41 C H 04 N |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | |
| Recherchenort DEN HAAG | | Abschlußdatum der Recherche 08-12-1986 | Prüfer DE ROECK A.F.A. |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie übereinstimmendes Dokument | | | |

EPA Form 1503 03 B2

BAD ORIGINAL